研究成果報告書 科学研究費助成事業



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13.500.000円

研究成果の概要(和文):p型半導体の鉄シリサイド(-FeSi2)と、n型半導体であるルチル型酸化チタン (TiO2)とが金属層を介して接合した水分解用の光電極システムを実現した。接合金属のAuにAgを添加し、Ag濃 度増加に伴って接合部の標準電極電位が卑側にシフトすることで -FeSi2の導電帯下端の電位を制御可能なこと が明らかとなった。さらに -FeSi2とTiO2との半導体複合粒子による水分解システムにおいて、ヘテロ接合部か らの光励起キャリアの水中へのリークが、構造固有の課題であることが明らかとなり、これを酸化クロム (CrOx)層の接合部への被覆によって抑制し、光触媒効果による水分解反応速度の増大化を実現した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 金属層を介して水素発生用光触媒(p型)と酸素発生用光触媒(n型)を接合させることにより、光触媒の還元反応に用いる伝導帯下端の電極電位、及び酸化反応に用いる価電子帯上端の電極電位を制御できることが明らかとなった。これにより光触媒反応に寄与する電子と正孔の化学ポテンシャルが制御された光電極型、及び粉末系光 触媒反応システム構築が可能となった。このことは、水分解反応系に留まらず光触媒効果を用いた光 - 化学エネルギー変換において、そのエネルギー変換効率向上への新たなシステム・材料設計の指針提案となる。

研究成果の概要(英文):A solid-state Z-scheme system is constructed whereby rutile TiO2 and iron silicide (-FeSi2) were combined to act as O2- and H2-evolution photocatalysts, connected by Au or Ag and their alloy layer. The photoexcited electrons in the conduction band (CB) of -FeSi2 causes the reduction of protons to H2, and the photogeneration of holes in the valence band (VB) of TiO2 causes the oxidation of water to 02. In addition, the photogenerated holes in the VB of -FeSi2 and the photoexcited electrons in the CB of TiO2 combined with each other in the inserted metal layer, affording the completion of the overall photocatalytic water-splitting. The standard electrode potential of the inserted metal layer of this system shift to the negative potential side as the Ag -FeSi2 and concentration of the inserted metal layer increased. This result suggests that the potentials of bottom of the CB of -FeSi2 and the top of the VB of TiO2 bonded with the inserted metal can be controlled.

研究分野:半導体結晶成長

キーワード: 半導体ヘテロ接合 光触媒 水分解

2版

E

1. 研究開始当初の背景

本多・藤嶋効果の発見から、光触媒効果を用いた光-化学エネルギー変換が研究され、 粉末粒子による一段階励起型光触媒、二段階励起型光触媒、及び電極に光触媒材料を用 いたシステムが提唱されている。そのエネルギー変換効率の向上のためは、可視光域ま で応答することが求められる。

光触媒上で水分解が進行するには「伝導帯下端が還元反応の電位(水分解では 0 V(vs. SHE))より卑側」、かつ「価電子帯上端が酸化反応の電位(水分解では 1.23 V(vs. SHE))より貴側」なことが熱力学的条件となる。これに対して、主な光触媒材料の金属酸化物、窒化物の価電子帯は酸素、及び窒素の 2p 軌道で構成され、伝導帯の下端電位、及び禁制帯幅は金属種でほぼ決まる。 [D. E. Scaife, Sol. Energy, 25 (1980) 41.]

このため一段階励起型光触媒反応システムでは禁制帯内への不純物準位形成が研究 されているが、価電子帯の上端電位を低下させ電子-正孔対の電荷再結合を増大化させ てしまい、変換効率の向上が困難となっている。二段階励起型光触媒反応システムでは、 酸化還元媒体となる試薬が不可欠、また試薬の酸化還元電位による応答波長の制限、電 荷授受効率の改善が必要とされる。一方、太陽電池デバイスでは異なる禁制帯幅を持つ 半導体材料の接合(ヘテロ接合)を利用することで効率的な光吸収、及び光励起キャリア の分離がエネルギー変換効率向上に繋がっている。このことから、ヘテロ接合構造の接 合型・二段階励起光触媒への応用が期待される。

2. 研究の目的

本研究は、金属層を介して p型と n型の半導体を接合させることにより、光触媒の還 元反応に用いる伝導帯下端の電極電位、及び酸化反応に用いる価電子帯上端の電極電位 を制御する。半導体へテロ接合では互いの禁制帯内のフェルミレベルが一致するように 価電子帯、導電帯がシフトする。一方、半導体へテロ接合界面に金属層が導入された場 合では、互いの禁制帯内のフェルミレベルが、金属の仕事関数に応じた電極電位(化学 ポテンシャル)に一致するように価電子帯、導電帯がシフトする。従ってヘテロ接合さ せる半導体と界面に導入する金属の組合わせによって、光触媒反応に用いる伝導帯下端 の電極電位、及び価電子帯上端の電極電位を制御することが期待される。

そこで本研究では、ヘテロ接合した半導体界面に金属層を導入し、p型半導体の伝導 帯下端の電極電位、及びn型半導体の価電子帯上端の電極電位を制御する光触媒反応シ ステムにおいて、その光触媒特性を評価することを目的とする。

3. 研究の方法

近赤外領域(1300 nm)より短波長域で光応答可能な p 型半導体の鉄シリサイド(β-FeSi₂)とn型半導体であるルチル型酸化チタン(TiO₂)とが金(Au)、銀(Ag)、及びそ の合金を介してヘテロ接合した光電極を作製して、金属層導入による電極電位変化を電 気化学特性によって評価した。更にその複合粉末を用いた光触媒効果による水分解反応 によって H₂、及び O₂生成を評価した。

β-FeSi₂とTiO₂とがAu層を介してヘテロ接合した光電極システム、及び複合粉末は半導体プロセスの気相成長法で用いるスパッタ法で作製した。TiO₂単結晶の基板、及び単結晶を粉砕した粉末表面に30~40nmのAu、Ag、及びその合金を室温で堆積し、スパッタ・チャンバーにセットした。ターゲットにはFe-Si合金を用いてアルゴン(Ar)雰囲気下でスパッタを行い気相成長した。Siとの共晶反応温度以上の成長温度において、表面の堆積金属と気相供給されたSiとの間で液相が形成される。この液相がβ-FeSi₂相形成の起点となって、VLS(Vapor-Liquid-Solid)成長機構(図1)による結晶品質の高い島状結晶が合成することが知られている。

光電極試料は、三電極式の電気化学セルにセットして容量-電圧(C-V)測定を行った。 対抗電極として白金(Pt)、参照電極として Ag|AgCl 電極を用いた。作用極の光電極試 料のオーミック電極にインジウム(In)を用いて金属線を接続し、シリコーンテープで 表面のみが露出するようにマスクした。C-V 測定は VSP 電気化学測定システム(Biologic 社)により光電極と1 M の Na₂SO₄を溶解した電解液間の測定周波数 100Hz におけ る容量を測定した。粉末試料は、閉鎖循環反応システム(幕張理科硝子製作所)を用い て評価した。50mg の粉末試料をパイレックス・ガラス製の反応セルにセットして 25ml の H₂O 中にスターラーにて攪拌した。反応系内を Ar ガスに置換した後に、紫外光(λ: 370-470 nm, 80 mW/cm²)を照射した後の系内ガスをガスクロマトグラフィーによって 分析した。



4. 研究成果

4-1) β-FeSi₂/Au/TiO₂光電極、及び半導体複合粒子の合成

図 2(a)にスパッタ法にて厚さ 40nm の Au をコートした TiO₂(100)単結晶基板上に、成 長温度 600°C、650°C、700°C、及び 750°C で合成した試料の X 線回折法による θ - 2 θ ス キャン・プロファイルを示す。気相ガスの Si/Fe の供給比は、2.0 で作製した。600°C で 合成した試料では、Fe-Si 結晶相からの回折ピークが観察されず非晶質相形成が見られ た。650°C 以上の温度で合成した試料では、2 θ が 29.1₀°において回折ピークが観察され、 β -FeSi₂相 (ICDD データ、No.71-0642) の 202/220 面に対応した。この β -FeSi₂相の 202/220 回折ピークは、合成温度の増加に伴うピーク強度の増大化が確認された。

図 2(b)に 40nm の Au をコートした TiO₂粉末上に、成長温度 600°C、650°C、710°C、 及び 800°C で合成した試料の X 線回折法による θ - 2 θ スキャン・プロファイルを示す。 気相ガスの Si/Fe の供給比は、2.0 で作製した。合成温度が 600、650 及び 710°C の試料 では、2 θ が 29.1₀、48.8₃ 及び 49.4₆°において弱い回折ピークが観察され、それぞれ β-FeSi₂ 相(ICDD データ、No.71-0642) の 202/220、114、及び 422 面に対応し、堆積層は半導 体相の β-FeSi₂のみで構成されることが示唆された。合成温度が 800 °C の試料では、こ れらの β-FeSi₂ 相の回折ピークに加えて 2 θ が 17.2₄°に強い回折ピークが見られ金属相の α-FeSi₂ 相(ICDD データ、No.71-0642) の 001 面に対応し、堆積層は β-FeSi₂ とα-FeSi₂ との混合相であることが示唆された。

Au をコートしない TiO₂表面に 750℃で合成した場合には、非晶質相が堆積するこか ら、Au コートによる TiO₂ 単結晶、及び粉末表面への β-FeSi₂ 相合成の効果が確認され た。これまで Si(100)基板表面に室温にて 40nm の Au 層を導入した後に気相成長法で Fe と Si を供給すると、380℃以上の合成温度では α -FeSi₂、及び β-FeSi₂の混合相が形成す ること、15nm の Au コートした Si 粉末表面に 620-750℃で気相合成した場合には β-FeSi₂ 相のみが合成することが報告されている。これら既往の報告では、導入した Au と基板 Si との間で共晶反応による液相が形成され、β-FeSi₂ 相の形成に寄与すると提唱されて いるが、本研究結果から、TiO₂表面に導入した Au と気相供給による Si とが共晶反応に よって液相を形成し、β-FeSi₂相の形成に寄与することが示唆された。





図3にTiO₂粉末試料、及び40nmのAuをコートしたTiO₂粉末表面にスパッタ法でFe-Si供給して710℃で合成した粉末試料の拡散反射法による吸収スペクトルを示す。吸収係数(α)は拡散反射スペクトルからKubelka–Munk式を用いて算出した。このスペクトルの内挿値からTiO₂の吸収立ち上がりは3.0eVであり、この材料の禁制帯幅(Eg: 3.0eV)に一致した。一方、スパッタ法でTiO₂粉末表面にFe-Si供給して合成した試料の吸収スペクトルから見積もられたEgは約0.79Vであった。この値は、β-FeSi₂の禁制帯幅(0.80eV)にほぼ一致する。この結果は、X線回折法によって示唆されたβ-FeSi₂単相の形成結果と一致する。



図 3. TiO₂粉末、及びスパッタ法にて 710℃で 合成したβ-FeSi₂/Au/TiO₂複合粉末のUV-vis-NIR 吸収スペクトル。粉末試料の拡散反射 スペクトルから Kubelka–Munk 式で算出。 図 4. 40nm の Au をコートした TiO₂粉末にスパ ッタ法にて 710°Cで合成した β -FeSi₂/Au/TiO₂ 複 合粉末の(a), (b)SEM 像、及び(c)Ti K α , (d) Si K α , (e) Fe K α の EDS マップ像

図4にTiO₂粒子表面に予め40nmのAuコー層を導入し、710°Cでスパッタ法により 気相からのFe-Si供給して合成した粉末試料の(a)(b)二次電子(SEM)像、及びエネルギ 一分散X線分光分析(EDS)による(c)Ti-K α 、(d)Si-K α 、(e)Fe-K α マッピング像を示 す。試料は、スパッタ合成後に王水にて表面のAuをエッチング処理した後に観察した。 SEM像より300µm径のTiO₂表面に0.5-1µm径の粒子が確認され、EDSマッピング像 よりβ-FeSi₂結晶が島状に分散してすることが確認された。

図 5 にこの試料における β -FeSi₂ 結晶と TiO₂ との接合断面の(a) (g)HAADF-STEM 像、 EDS による(b) (h) O₂-K α 、(c) (i) Si- K α 、(d) (j) Ti- K α 、(e) (k) Fe- K α 、(f) (l) Au- M α マッ ピング像を示す。TiO₂ と β -FeSi₂ 結晶粒の界面に約 50nm の範囲で Au が観察され 5-20nm の Au 粒子で構成される様子が確認された。

報告者は Si(100)基板上に Au 層を導入し、有機金属気相成長(MOCVD)法による気 相成長法で β-FeSi₂を合成すると結晶粒が 10μm 径と粗大化することを報告した。TiO₂ 粉末表面上においても、Au-Si 共晶反応による液相が 0.5-1 μm を持つ β-FeSi₂結晶粒形 成に寄与したと考える。

図 5. スパッタ法で710℃で合成した β-FeSi₂/ Au/ TiO₂ 複合粉末試料のヘテロ界面の(a) (g)断面 HAADF-STEM 像、及び(b) (h) O₂- $K\alpha$ 、(c) (i) Si- $K\alpha$ 、(d) (j) Ti- $K\alpha$ 、(e) (k) Fe- $K\alpha$ 、(f) (l) Au- $M\alpha O$ EDS マップ像。



4-2) β-FeSi₂/Au-(Ag)/TiO₂ 光電極の電気化学特性評価

図 6(a)に β-FeSi₂/Au/TiO₂ (100)、β-FeSi₂/70%Au-30%Ag/TiO₂ (100)、β-FeSi₂/50%Au-50%Ag/TiO₂ (100)、β-FeSi₂/Ag/TiO₂ (100) 光電極試料について C-V 測定で得られた 1/C²の電位 (V) 依存性 (Mott-Schottky プロット)を示す。710°Cでスパッタ合成した試 料においていずれも TiO₂ (100) 単結晶基板上に島状 β-FeSi₂結晶の合成が確認された。 界面に挿入した金属層が Au から 70%Au-30%Ag、50%Au-50%Ag、Ag へと変化するに 伴い 1/C²=0 となる電位は 0.45V から 0.25V へと卑側にシフトした。この結果より光電 極試料中の β-FeSi₂の価電子帯 (VB)上端、及び導電帯 (CB)下端の模式図を図 6(b)に 示す。

この結果は、半導体複合材料中の接合金属によって、水素発生光触媒(β-FeSi₂)の価 電子帯(VB)上端、及び導電帯(CB)下端の制御が可能となることを示唆する。同時 にヘテロ接合している酸素発生光触媒(TiO₂)の価電子帯(VB)上端、及び導電帯(CB) 下端も変化すると考えられる。



図 6. スパッタ法にて 710℃で合成した β-FeSi₂/Au/ TiO₂、β-FeSi₂/70%Au-30%Ag/ TiO₂、β-FeSi₂/50%Au-50%Ag/TiO₂、β-FeSi₂/Ag/TiO₂ 光電極試料の(a) Mott-Schottky プロット図、及び β-FeSi₂のバンド端電位の模式図。(%は全て at%)

β-FeSi₂ と TiO₂ との複合粒子において、水素発生光触媒(β-FeSi₂)内で生成した電子が H₂O 還元で H₂を発生し、酸素発生光触媒(TiO₂)内で生成した正孔が H₂O 酸化で O₂を 発生させる水分解反応が進行するには、β-FeSi₂内の正孔と TiO₂内の電子を接合面で再 結合させる必要がある。しかし、図 6(a)に示す Mott-Schottky プロットの結果は、 $1/C^{2=0}$ となる電位において β-FeSi₂、及び TiO₂にて光励起された電荷(電子、及び正孔)が電 解液に流出することを示唆する。

この電荷リークを抑制するため光析出法を用いた接合部への酸化クロム(CrO_x)絶縁 層コートを検討した。クロムイオン(Cr⁶⁺)を生成する三酸化クロムと半導体複合粒子と の水溶液にメタノールを添加して Cr(OH)_xを光析出させた後、350℃で 60min 大気中焼 成を行い CrO_x 被覆層を形成した。

図7に CrO_x層を被覆する前と後の β-FeSi₂/Au/ TiO₂ 光電極試料の Mott-Schottky プロットを示す。CrO_x層被覆処理した試料の 1/C²極小値は、>0となり電荷リークの抑制が示唆された。 3.0 ______





図 8. (a) β-FeSi₂/ Au/ TiO₂ 、(b) 0.2%Pt/β-FeSi₂/Au/TiO₂ 、及び(c)4%CrO_x/0.2%Pt/β-FeSi₂/Au/TiO₂複合粉末を純水中でUV光照射し て発生したH₂、及びO₂の照射時間依存。

4-3) β-FeSi₂/Au/TiO₂半導体複合粒子の光触媒特性評価

これらの結果を受けて、 β -FeSi₂/Au/TiO₂複合粒子を用いた光触媒効果による水分解反応を検討した。図8に β -FeSi₂/Au/TiO₂、0.2%Pt/ β -FeSi₂/Au/TiO₂、4%CrO_x/0.2%Pt/ β -FeSi₂/Au/TiO₂複合粒子を50mgと25mlの純水をパイレックス・ガラス製のセルに投入した後にAr換気し、スターラー攪拌中に高圧水銀ランプでのUV光(λ : 370-470 nm, 80 mW/cm²)照射した際の、発生H₂、及びO₂量の照射時間変化を示す。0.2%のPtは塩化水和酸物を出発材料としてホルムアルデヒドと共に β -FeSi₂/Au/TiO₂複合粒子の水溶液中に添加し、 λ >500nmの光照射することで β -FeSi₂表面に光析出させた。

いずれの試料においても、 $H_2 \ge O_2$ の発生量は2:1を維持しながらUV 光照射時間に 比例して増加し、光触媒効果による水分解反応による生成が示唆された。0.2%Pt の担持 によって約2倍の発生量の増加が得られた。一方0.2%Pt、及び4%CrO_x被覆によって 約10倍の発生量の増加が得られた。光電極試料での電気化学評価結果を考え合わせる と、 β -FeSi₂とTiO₂接合部分を絶縁層のCrO_xで被覆することが光励起電荷のリーク抑制 に有効であり、光触媒効果による水分解反応速度を向上に繋がったと考えられる。

5.主な発表論文等

<u>〔雑誌論文〕 計4件(うち査読付論文 4件/うち国際共著 0件/うちオープンアクセス 1件)</u>

1.著者名	4.巻
Atsuo Katagiri, Shota Ogawa, Takao Shimizu, Masaaki Matsushima, Kensuke Akiyama, Hiroshi	59
Uchida, Hiroshi Funakubo	
2.論文標題	5 . 発行年
Epitaxial growth of Mg2Si films on (111) Si substrates covered with epitaxial SiC layers	2020年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Japanese Journal of Applied Physics	SF1001 1-4
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.7567/1347-4065/ab65b0	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

1.著者名	4.巻
P.S. Sankara Rama Krishnan, Anna N. Morozovska, Eugene A. Eliseev, Shota Ogawa, Atsuo Katagiri,	7
Masaaki Matsushima, Kensuke Akiyama, Hiroshi Uchida, Hiroshi Funakubo	
2.論文標題	5 . 発行年
Kinetics of Interfacial Microstructural Variation across Insulator-Thermoelectric Semiconductor	2019年
interface and its Effects on Thermoelectric Properties of Magnesium Silicide Thin Films	
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Materialia	100375-100378
掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子)	査読の有無
10.1016/j.mtla.2019.100375	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難

1.著者名	4.巻
Kensuke Akiyama. Sakiko Nojima, Yuko Ito, Mikio Ushiyama, Tetsuya Okuda, Hiroshi Irie	43
2 经立措码	F 税/// 年
2 冊文惊趣	5. 光1]牛
Synthesis of a Gold-Inserted Iron Disilicide and Rutile Titanium Dioxide Heterojunction	2022年
Photocatalyst via the Vapor-Liquid-Solid Method and Its Water-Splitting Reaction	
3	6 是初と是後の百
	0.取例と取扱の員
ACS Omega	38744-38751
掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
	± // * / * /
10.1021/acsomega.2c04360	月
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスとしている(また、その予定である)	-

1. 著者名	4.巻
Kensuke Akiyama, Masaru Itakura	62
2.論文標題	5 . 発行年
Luminescent iron disilicide film growth by metal-organic chemical vapor Deposition	2023年
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Japanese Journal of Applied Physics	SI1002 1-4
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.35848/1347-4065/acb952	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

〔学会発表〕 計11件(うち招待講演 0件/うち国際学会 3件)

1 .発表者名 秋山賢輔、舟窪浩

2 . 発表標題

ドーピングした鉄シリサイド膜のフォトルミネッセンス発光特性

3.学会等名第69回応用物理学会春季学術講演会

4.発表年 2022年

1.発表者名

秋山賢輔、入江寛

2 . 発表標題

ルチル酸化チタンと鉄シリサイドが接合した光触媒複合粉末への水素発生助触媒担持の検討

3.学会等名 日本化学会第102春季年会

4.発表年 2022年

 1.発表者名 秋山賢輔、本泉佑、長沼康弘、舟窪浩、入江寛

2.発表標題

-FeSi2/TiO2複合粒子の作製条件と光触媒効果による水分解特性

3.学会等名第68回応用物理学会春季学術講演会

4 . 発表年

2021年

1.発表者名

秋山賢輔、本泉佑、長沼康弘、入江寛

2.発表標題

鉄シリサイド / ルチル型酸化チタン複合粒子の光触媒効果による水分解

3 . 学会等名

日本化学会第101春季年会

4.発表年 2021年

1.発表者名

A. Katagiri, M. Uehara, T. Shimizu, M. Matsushima, K. Akiyama, H. Uchida, Y. Kimura, H. Funakubo

2.発表標題

Preparation of Mg2Si-based thin films and these properties

3 . 学会等名

The Fifth Asia-Pacific Conference on Semiconducting Silicides and Related Materials(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名

K. Akiyama, R. Takahashi and H. Funakubo

2 . 発表標題

Growth and photoluminescence properties of P-doped -FeSi2

3 . 学会等名

SPIE Photonics West 2020(国際学会)

4.発表年 2020年

1.発表者名
秋山賢輔、野島咲子、高橋亮、舟窪浩

2.発表標題
リン(P)ドーピングした鉄シリサイドのPL発光特性

3.学会等名第80回応用物理学会秋季学術講演会

4 . 発表年

2019年

 1.発表者名 秋山賢輔、奥田徹也、伊藤裕子、牛島幹夫、長沼康弘、入江寛

2.発表標題

-FeSi2/Ti02複合粒子の光触媒効果に及ぼす還元反応助触媒及びCrOx被覆層の影響

3 . 学会等名

第83回応用物理学会秋季学術講演会,2022

4.発表年 2022年

1.発表者名

K. Akiyama, H. Funakubo

2.発表標題

Luminescent Epitaxial -FeSi2 Film Growth by MOCVD

3.学会等名

43ed International Symposium on Dry Process (国際学会)

4.発表年 2022年

1.発表者名 秋山賢輔、奥田徹也、入江寛

2.発表標題

光触媒効果による水分解に向けたTa3N5と -FeSi2の複合粒子合成

3 . 学会等名

第70回応用物理学会春季学術講演会

4 . 発表年 2023年

1.発表者名

秋山賢輔、長沼康弘、奥田徹也、入江 寛

2.発表標題

鉄シリサイド / 窒化タンタル複合粒子の光触媒効果による水分解

3 . 学会等名

日本化学会 第103春季年会

4 . 発表年

2023年

〔図書〕 計0件

〔出願〕 計2件		
産業財産権の名称	発明者	権利者
光触媒複合材料	秋山腎輔	同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2022-1295	2022年	国内
産業財産権の名称	発明者	権利者
光触媒複合材料	秋山賢輔	同左
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別

2021年

国内

産業財産権の種類、番号 特許、特願2021-9205

〔取得〕 計0件

〔その他〕

神奈川県立産業技術総合研究所 研究成果 https://www.kistec.jp/research/

6 . 研究組織

氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
祖父江和治	地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所・化学技術	
	部・主任研究員	
(Sobue Kazunaru)		
(10426413)	(82718)	
高橋 亮	地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所・化学技術	
	部・土住研究員	
(Takahashi Ryo)		
(Tallallaoni Tiyo)		
(00400404)	(00740)	
国松 昌辛	地力独立行政法人伸宗川県立産業技術総合研究所・化学技術 部・主任研究員	
(Kunimatsu Masayuki)		
(20426414)	(82718)	
	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号) 祖父江 和治 (Sobue Kazuharu) (10426413) 高橋 亮 (Takahashi Ryo) (00426404) 国松 昌幸 (Kunimatsu Masayuki) (20426414)	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号) 所属研究機関・部局・職 (機関番号) 祖父江 和治 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所・化学技術 部・主任研究員 (Sobue Kazuharu) (82718) (10426413) (82718) 高橋 亮 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所・化学技術 部・主任研究員 (Takahashi Ryo) (82718) (00426404) (82718) 国松 昌幸 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所・化学技術 部・主任研究員 (Kunimatsu Masayuki) (82718)

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関
---------	---------